



# یک طرح با امنیت اثبات پذیر از ETRU بر اساس شبکه‌های ایده‌آل توسعه یافته روی حاصل ضرب مستقیم حوزه‌های Dedekind



رضا ابراهیمی آتانی<sup>آ\*</sup>، شهاب الدین ابراهیمی آتانی<sup>ب</sup>، امیر حسنی کرباسی<sup>ب</sup>

<sup>آ</sup> گروه مهندسی کامپیوتر دانشگاه گیلان، رشت، ایران.  
<sup>ب</sup> دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران.

## چکیده

## اطلاعات مقاله

تاریخچه مقاله:

دریافت: 02 November 2016

اصلاح: 06 July 2018

پذیرش: 01 September 2018

انتشار آنلاین: 26 December 2018

کلمات کلیدی:

رمزنگاری شبکه - مینا، ETRU، شبکه‌های ایده‌آل، حوزه‌های Dedekind، امنیت اثبات پذیر.

یاریس و نوینز، برای اولین بار ETRU را در سال ۲۰۱۳ ارائه دادند که دارای عملکرد مناسب با اندازه کلید متعادل و مقاوم در برابر کامپیوترهای کوانتومی بود. ETRU، به عنوان یک الگوریتم رمزنگاری شبکه مینا با ساختار مشابه NTRUEncrypt، روی حلقه‌های اعداد صحیح ایزنشتاین است که کارایی بهتر و اندازه کلیدهای کوچکتری در سطح امنیتی یکسان با NTRUEncrypt دارد. از این رو جایگزین مطلوبی برای طرح‌های کلید عمومی با امنیت مبتنی بر تجزیه اعداد صحیح یا مسئله لگاریتم گسسته است. با این حال، به دلیل ساختار آن، شک و تردید در خصوص امنیت آن رخ داده است. در این مقاله پیشنهاد می‌دهیم که چگونه ETRU را تغییر دهیم که بر اساس فرضیات سختی کوانتومی مسائل استاندارد شبکه‌ها در بدترین حالت و محدود به شبکه‌های ایده‌آل توسعه یافته در ارتباط با گسترشی از ساختار میدان‌های دایره بر، امنیت آن را به طور اثبات پذیر تحلیل کنیم. ما ساختار تمام حلقه‌های خارج قسمتی چند جمله ای تولید شده را بروی حاصلضرب مستقیم حوزه‌های دکیند  $Z[\zeta_3]$  و  $Z$  ارائه می‌دهیم، بطوری که  $\zeta_3$  ریشه سوم واحد است. نشان می‌دهیم که اگر چندجمله ای کلید خصوصی ETRU از حاصلضرب مستقیم بعضی از حوزه‌های دکیند انتخاب شده با استفاده از توزیع گوسی گسسته باشد، در این صورت کلید عمومی تمییزناپذیر آماری خواهد بود. در نهایت امنیت طرح را از سختی‌های پیش فرض R-SIS و R-LWE و گسترش آن‌ها ثابت می‌کنیم.

© 2018 JComSec. تمامی حقوق محفوظ است.

\* نویسنده مسئول.

آدرس‌های رایانامه: rebrahimi@guilan.ac.ir (ر. ا. آتانی)،

ebrahimi@guilan.ac.ir (ش. ا. آتانی)،

karbasi@phd.guilan.ac.ir (ا. ح. کرباسی)

تمامی حقوق محفوظ است. © 2018 JComSec. ISSN: 2322-4460

